

---

**TASNIFLASH VA KLASTERLASH**

---

**Onarqulov Maqsadjon Karimberdiyevich**

Farg'ona davlat universiteti amaliy matematika va informatika kafedrasи dotsenti

[maxmaqsad@gmail.com](mailto:maxmaqsad@gmail.com)**Abduhakimova Xusnora Abdusamad qizi**

Farg'ona davlat universiteti talabasi

[abdujabborparpiyev6@gmail.com](mailto:abdujabborparpiyev6@gmail.com)

**Annotatsiya:** Ushbu tezisda tasniflash va klasterlash usullari ma'lumotlarni tahlil qilishda qo'llaniladigan muhim texnikalar sifatida ko'rib chiqiladi. Tasniflash nazorat ostidagi o'rgatish usuli bo'lib, ma'lumotlarni oldindan belgilangan kategoriyalarga ajratishni o'z ichiga oladi. Bu jarayonda o'rgatish namunalar asosida model yaratiladi va yangi ma'lumotlar tegishli sinflarga taqsimlanadi. Klasterlash esa nazorat ostida bo'lmanan o'rgatish usuli bo'lib, ma'lumotlarni yashirin o'xshashliklar yoki tuzilmalarga asoslangan holda guruhlash imkonini beradi. Ushbu usul K-means, hierarchik klasterlash va DBSCAN kabi algoritmlar yordamida amalga oshiriladi. Maqolada tasniflash va klasterlashning marketing, tibbiyot, texnologik nosozliklarni aniqlash kabi sohalardagi qo'llanishi ko'rib chiqilib, ushbu texnologiyalarning samaradorlik va ilmiy-texnik rivojlanishga qo'shayotgan hissasi yoritilgan. Ma'lumotlarni tahlil qilishdagi bu usullar bilimlarni aniqlash va qaror qabul qilish jarayonini yanada takomillashtiradi.

**Kalit so'zlar:** Tasniflash, klasterlash, ma'lumotlarni tahlil qilish, nazorat ostida o'rgatish, nazorat ostida bo'lmanan o'rgatish, kategoriylar, K-means, Hierarchik klasterlash, DBSCAN.

**Аннотация:** В данной статье классификация и кластеризация рассматриваются как важные методы анализа данных. Классификация представляет собой метод обучения с учителем, который включает в себя распределение данных по заранее определённым категориям. В этом процессе на основе обучающих выборок создаётся модель, которая распределяет новые данные по соответствующим классам. Кластеризация, напротив, является методом обучения без учителя, который позволяет группировать данные на основе скрытых сходств или структур. Этот метод реализуется с использованием алгоритмов, таких как K-means, иерархическая кластеризация и DBSCAN. В статье рассмотрено применение классификации и кластеризации в таких областях, как маркетинг, медицина и выявление технических неисправностей, а также освещён их вклад в повышение эффективности и научно-технический прогресс. Эти методы анализа данных способствуют выявлению знаний и улучшению процесса принятия решений.

**Ключевые слова:** классификация, кластеризация, анализ данных, обучение с учителем, обучение без учителя, категории, K-means, иерархическая кластеризация, DBSCAN.

**Annotation:**

This article discusses classification and clustering as essential techniques for data analysis. Classification is a supervised learning method that involves categorizing data into predefined classes. During this process, a model is created based on training samples to assign new data to appropriate categories. Clustering, on the other hand, is an unsupervised learning method that groups data based on hidden similarities or structures. This method is implemented using algorithms such as K-means, hierarchical clustering, and DBSCAN. The article explores the applications of classification and clustering in fields such as marketing, medicine, and fault detection, highlighting their contribution to improving efficiency and scientific-technical

progress. These data analysis techniques enhance knowledge discovery and decision-making processes.

**Keywords:** classification, clustering, data analysis, supervised learning, unsupervised learning, categories, K-means, hierarchical clustering, DBSCAN.

Klasterlash usuli - bu bir guruhdagi ob'ektlar to'plamini boshqa tarmoqlardagi ob'ektlarga qaraganda bir-biriga o'xshash tarzda guruhlash vazifasi. Bu ma'lumotlarni qidirishning asosiy vazifasi va ko'plab sohalarda qo'llaniladigan umumiyl statistik tahlil texnikasi, jumladan, mashinani o'rganish, naqshni aniqlash, tasvirni aniqlash, axborotni qidirish, ma'lumotlarni siqish va kompyuter grafikasi. Klasterlash usulining o'zi bitta aniq algoritm emas, balki hal qilinishi kerak bo'lgan umumiyl vazifadir. Bunga guruh nimadan iboratligini va uni qanday samarali topishni tushunishda sezilarli darajada farq qiluvchi turli xil algoritmlar yordamida erishish mumkin. Metamavzularni shakllantirish uchun klasterlash usulidan foydalanish guruhdan foydalanishni o'z ichiga oladia'zolar orasidagi kichik masofalar, bo'shliqning zinch hududlari, intervallar yoki ma'lum statistik taqsimotlar. Shuning uchun klasterlash ko'p maqsadli optimallashtirish muammosi sifatida shakllantirilishi mumkin. Tegishli usul va parametr sozlamalari (jumladan, foydalaniladigan masofa funksiyasi, zinchlik chegarasi yoki kutilayotgan klasterlar soni kabi elementlar) individual ma'lumotlar to'plamiga va natijalardan maqsadli foydalanishga bog'liq. Tahlil avtomatik vazifa emas, balki bilimlarni kashf qilish yoki interaktiv ko'p maqsadli optimallashtirishning iterativ jarayonidir. Ushbu klasterlash usuli sinov va xato urinishlarini o'z ichiga oladi. Natija kerakli xususiyatlarga erishilgunga qadar tez-tez ma'lumotlarni qayta ishlash va model parametrlarini o'zgartirish kerak bo'ladi. "Klasterlash" atamasi bilan bir qatorda avtomatik tasnif, sonli taksonomiya, botriologiya va tipologik tahlil kabi ma'nolari o'xshash bir qancha so'zlar ham mavjud. Nozik farqlar ko'pincha metasub'ekt munosabatlarini shakllantirish uchun klasterlash usulidan foydalanishda yotadi. Ma'lumot olishda natijada paydo bo'lgan guruhrar qiziqish uyg'otsa-da, avtomatik tasniflashda bu funktsiyalarni bajaradigan diskriminatsion kuch allaqachon mavjud.

Klaster tahlili 1932-yilda Kroberning ko'plab ishlariga asoslangan edi. U 1938 yilda Zubin va 1939 yilda Robert Tryon tomonidan psixologiyaga kiritilgan. Va bu ishlardan Cattell 1943 yildan beri nazariy jihatdan klasterlash usullarining tasnifini ko'rsatish uchun ishlatib kelinmoqda. "Klaster" tushunchasiga aniq ta'rif berib bo'lmaydi. Bu juda ko'p klasterlash usullari mavjudligining sabablaridan biridir. Umumiyl maxraj mavjud: ma'lumotlar ob'ektlari guruhi. Biroq, turli tadqiqotchilar turli modellardan foydalanadilar. Klasterlash usullaridan foydalanishning har biri turli ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Turli xil algoritmlar tomonidan topilgan tushuncha o'z xususiyatlarda sezilarli darajada farqlanadi.

Klasterlash usuli-ushbu ittifoq o'z nomi bilan ham tanilgan, ierarxik model. U ob'ektlar uzoqroqda joylashgan qismlarga qaraganda qo'shni qismlarga ko'proq bog'langan degan odatiy fikrga asoslanadi. Bu algoritmlar ob'ektlarni bir-biriga bog'lab, ularning masofasiga qarab turli klasterlarni hosil qiladi. Klasterlashning asosiy xususiyatlari:

1. Nazoratsiz o'rganish: Ma'lumotlarda oldindan belgilarni (label) mavjud emas.
2. Guruhlash: Ma'lumot bir-biriga o'xshashlik yoki masofaga qarab guruhlanadi.
3. O'xshashlik o'chovi: Klasterlashda ob'ektlar orasidagi o'xshashlik masofa (masalan, Evklid masofasi) orqali aniqlanadi.

Klasterlashning qo'llanilishi:

Mijoz segmentatsiyasi: Xaridorlarni ularning xarid qilish xatti-harakatlariga qarab guruhlash.

Bozor tahlili: Bir xil xususiyatga ega mahsulotlarni bir guruhga ajratish.

Tibbiyat: Kasallikni simptomlariga qarab klasterlash.

Rasm va video tahlili: Bir xil ob'ektlar mavjud rasmlarni guruhash.

Geografiya: Shaharlarni iqlim, aholi yoki hudud xususiyatlariga qarab bo'lish.

Mashhur klasterlash algoritmlari:

1. K-means: Klasterlar markazini aniqlab, ma'lumotlarni unga yaqinlik bo'yicha ajratadi.
2. Ierarxik klasterlash (Hierarchical Clustering): Daraxt shaklidagi klasterlar tuzadi.
3. DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering): Yig'ilgan (kuchli zichlikdagi) klasterlarni aniqlaydi.
4. Gaussian Mixture Models: Ma'lumotlarni statistik ehtimollik asosida bo'ladi.

Guruhami asosan klasterning turli qismlarini ulash uchun zarur bo'lgan maksimal masofa bilan tavsiflash mumkin. Barcha mumkin bo'lgan masofalarda dendrogramma yordamida ifodalanishi mumkin bo'lgan boshqa guruhlar hosil bo'ladi. Bu "ierarxik klasterlash" umumiyligi nomi qayerdan kelganligini tushuntiradi. Ya'ni, bu algoritmlar ma'lumotlar to'plamining yagona bo'limini ta'minlamaydi, aksincha, vakolatning keng tartibini ta'minlaydi. Unga rahmat, ma'lum masofalarda bir-biri bilan drenaj mavjud. Dendrogrammada y o'qi klasterlarning birikish masofasini bildiradi. Guruhlar aralashmasligi uchun ob'ektlar X chizig'i bo'ylab joylashtirilgan.

Ulanishga asoslangan klasterlash - bu masofalarni hisoblashda farq qiluvchi usullarning butun oilasi. Masofa funktsiyalarining odatiy tanlovidan tashqari, foydalanuvchi ulanish mezonini ham hal qilishi kerak. Klaster bir nechta ob'ektlardan iborat bo'lganligi sababli, uni hisoblashning ko'plab variantlari mavjud. Ommabop tanlov bitta tutqichli guruhlash deb nomlanadi, bu usulUPGMA yoki WPGMA ni o'z ichiga olgan to'liq havola (o'rtacha arifmetik bo'lgan, shuningdek, o'rtacha havola klasteri sifatida ham tanilgan, vaznsiz yoki vaznli juftlik ansambli). Bundan tashqari, ierarxik tizim aglomerativ (alovida elementlardan boshlab va ularni guruhlarga birlashtirish) yoki bo'linuvchi (to'liq ma'lumotlar to'plamidan boshlab va uni bo'limlarga bo'lish) bo'lishi mumkin.

**DBSCAN**-ning yana bir qiziqarli xususiyati shundaki, uning murakkabligi ancha past - bu ma'lumotlar bazasiga nisbatan chiziqli qator so'rovlarni talab qiladi. Va g'ayrioddiy narsa shundaki, u har bir ishda deyarli bir xil natijalarni topadi (bu asosiy va shovqin nuqtalari uchun deterministik, lekin chegara elementlari uchun emas). Shuning uchun uni bir necha marta ishga tushirishning hojati yo'q.

DBSCAN va OPTICS ning asosiy kamchiligi shundaki, ular klaster chegaralarini aniqlash uchun zichlikning biroz pasayishini kutishadi. Masalan, Gauss taqsimotlari bir-biriga o'xshash bo'lgan ma'lumotlar to'plamlarida - sun'iy ob'ektlar uchun umumiyligi foydalanish holati - bu algoritmlar tomonidan yaratilgan klaster chegaralari ko'pincha o'zboshimchalik bilan ko'rindi. Bu guruhlarning zichligi doimiy ravishda kamayib borayotganligi sababli sodir bo'ladi. Va Gauss aralashmasi ma'lumotlar to'plamida bu algoritmlar deyarli har doim bunday tizimlarni aniq modellashtirishga qodir bo'lgan EM klasterlash kabi usullardan ustun turadi.

O'rtacha siljish - bu klasterlash usuli bo'lib, unda har bir ob'yekt butun yadroni baholash asosida yaqin atrofdagi eng zich hududga o'tadi. Oxir-oqibat, ob'ektlar mahalliy o'tkazmaslik maksimallariga yaqinlashadi. K-vositalari klasterlashiga o'xshab, bu "zichlik jalb qiluvchilar" ma'lumotlar to'plamining vakili bo'lib xizmat qilishi mumkin. Ammo o'rtacha siljishDBSCAN ga o'xshash o'zboshimchalik bilan shakllangan klasterlarni aniqlay oladi. Qimmatbaho iterativ protsedura va zichlikni baholash tufayli o'rtacha siljish odatda DBSCAN yoki k-Means ga qaraganda sekinroq bo'ladi. Bundan tashqari, odatdagisi siljish algoritmini yuqori o'lchamli ma'lumotlarga qo'llash yadro zichligi taxminining bir xil bo'limgan harakati tufayli qiyin, bu klaster dumlarining haddan tashqari parchalanishiga olib keladi.

Tasniflash (classification) – ma'lumotlarni oldindan belgilangan toifalarga ajratish jarayonidir. Bu usul nazoratli o'rganishga asoslangan bo'lib, ma'lumotning har bir bo'lagi o'ziga xos toifa (klass) bilan belgilanadi.

Tasniflashning asosiy xususiyatlari:

1. Supervayz o'rganish: Modelni o'rgatish uchun belgilangan ma'lumot (label) kerak bo'ladi.
2. Toifalar: Oldindan aniqlangan kategoriyalar mavjud.
3. Masala turi: Model kiritilgan ma'lumotni qaysi kategoriya (klass)ga tegishli ekanini taxmin qiladi.

Qanday ishlaydi?

1. Ma'lumotlarni tayyorlash: Ma'lumotlar to'plami kirish xususiyatlari (features) va natija toifasiga (label) bo'linadi.
2. Modelni o'rgatish: Belgilangan ma'lumotlar yordamida algoritm o'qitiladi.
3. Test qilish: Model yangi ma'lumotni sinab ko'rish orqali to'g'ri toifalashni o'rganadi.
4. Foydalanish: Model yangi kelgan ma'lumotni avtomatik toifalash uchun ishlatiladi.

Tasniflashning mashhur algoritmlari:

1. Logistik regressiya
2. K yaqin qo'shnilar usuli (KNN)
3. Qaror daraxtlari (Decision Trees)
4. Random Forest
5. Neyron tarmoqlar (Neural Networks)

## XULOSA:

Tasniflash va klasterlash texnikalari ma'lumotlar tahlilining nazoratli va nazoratsiz o'rganish usullariga asoslanib, bir-birini to'ldiradi. Tasniflash o'z aniq maqsadlariga erishish uchun oldindan belgilangan toifalardan foydalansa, klasterlash yangi ma'lumotlar guruhlarini aniqlash uchun ishlatiladi. Zamonaviy texnologiyalar bilan birga ushbu usullar tibbiyot, savdo, marketing, muhandislik, ilmiy tadqiqot va boshqa sohalarda keng qo'llanilmoqda. Tasniflash va klasterlash algoritmlarini samarali qo'llash orqali katta ma'lumotlardan (big data) yanada ko'proq foydali ma'lumotlar olish mumkin. Kelajakda ushbu usullarni rivojlantirish sun'iy intellekt, mashinaviy o'qitish va avtomatlashtirilgan tizimlar samaradorligini yanada oshiradi.

## FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Daliev, K. S., Ahmedov, M. M., & Onarkulov, M. K. (2021). INFLUENCE OF THE TEMPERATURE AND CYCLIC DEFORMATIONS OF [(Bi. sub. x)[Sb. sub. 1-x]]. sub. 2][Te. sub. 3] FILMS ON THEIR RESISTANCE. Journal of Engineering Physics and Thermophysics, 94(5), 1369-1374.
2. Онаркулов, М. (2021). Influence of the temperature and cyclic deformations of (BixSb1-x) 2Te3 films on their resistance. Инженорно-Физический журнал. Беларусия, 94(5), 1403-1408.
3. Onarkulov MK, Otajonov SM. DEVICE FOR STUDYING TENZE SENSITIVITY IN PHOTOSENSITIVE SEMICONDUCTOR FILMS. Euroasian Journal of Semiconductors Science and Engineering. 2021;3(1):5.
4. Даиев, Х. С., & Онаркулов, М. К. (2020). ДИФФУЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МИКРОСТРУКТУРАХ НА ОСНОВЕ A4B6. О „ZBEKİSTON RESPUBLİKASI OLİY VA O „RTA MAXSUS TA“ LIM VAZIRLIGI O „ZBEKİSTON RESPUBLİKASI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI, 44.

5. Otazhonov, S. M., Onarkulov, M., Botirov, K., Yunusov, N., Mamadzhonov, U., & Kakhkhorova, B. (2020). Device for studying tenze sensitivity in photosensitive semiconductor films. Universum technical science, 2(71), 2.
6. Akhmedov, M. M., Gaynazarova, K. I., Kadyrov, K. S., & Onarkulov, M. K. (2020). The chemical composition of strainsensitive films based on the Bi–Sb–Te system, Universum. Tech. Sci.: Electron. Sci. J, (2).
7. Daliev, K. S., Azimov, T. M. R., & Onarkulov, M. K. (2020). Influence of doping impurities on mechanical and thermoelectric properties of cooling themoels based on bismuth and antimony chalcogenides. Euroasian Journal of Semiconductors Science and Engineering, 2(1), 1.